# 特集/ナノテク実用化の鍵を握るナノ粒子の制御と応用

# 微結晶粒子のドライプロセスによる 電子セラミックス厚膜の形成と応用

# Preparation of Electronic Ceramic Dick Layer of Fine Particle Crystalline by Dry Process and Its Application

井上 光輝<sup>a)</sup>, 申 光鎬<sup>b)</sup> Mitsuteru INOUE, Ph.D., Kanho SHIN, Ph.D.

豊橋技術科学大学 Toyohashi University of Technology a) 教授 Professor, b) 助教授 Associate Professor

# 1. はじめに

情報技術の進展に伴い,電子セラミックス厚膜が重 要な基盤材料となっている。例えば,MEMS技術に よるマイクロアクチュエータや,光・高周波デバイス などで,数μmから数百μmの厚さをもつ良質な圧 電セラミックス材料や強磁性セラミックス材料が要求 されている。よく知られているように,1μm程度ま での厚さをもつ電子セラミックス薄膜は,スパッタリ ングや CVD 法などの物理・化学成膜法で高品位な薄 膜形成ができる。他方,バルク体としては焼結法によ り良好な電気あるいは磁気特性を有する電子セラミッ クス材料が得られる。しかし,これら薄膜・バルク様 の中間に位置する数μmから数百μmの厚さをもつ 電子セラミックス材料は,従来技術の延長線上ではな かなか良質なものを高速で得ることができなかった。

最近,明渡ら<sup>1)</sup>は結晶性微粒子をエアロゾル化し, これを高速ジェットに乗せて基板に堆積させるエアロ ゾル・デポジッション(AD)法を開発し,この手法 が上述の電子セラミックス厚膜を得る優れた手法であ ることを示した。AD法による電子セラミックス厚膜 形成技術は,現在NEDOプロジェクト(ナノレベル 電子セラミックス材料低温成形・集積化技術プロジェ クト)として基礎から応用にわたる広い領域で詳細な 検討がなされている。我々もAD法の優れた特長に 着目し,この手法で電子セラミックス厚膜を形成する ことで,いくつかの光デバイスの開発を試みている。

本報では,我々の研究を中心として,結晶性微粒子 を室温で高速にボンディング制御して得た電子セラミ ックス厚膜材料とその応用について述べる。

# 2. AD法

図1に、AD法による電子セラミックス厚膜形成の 基本構成を示す。概ねサブミクロン程度の大きさをも つ結晶性微粒子を powdervessel 中に入れ、N<sub>2</sub>などの ガスと共にエアロズル化する。このエアロゾルは、数 Pa 程度の真空に引かれたチャンバーへ導かれ、先端 がスリット状に加工されたノズルから高速ジェットと して基板上に吹きつけることで結晶性微粒子を堆積す る。この成膜機構は、常温衝撃固化現象と呼ばれ、圧 力差によって音速程度まで加速された結晶性微粒子 が、基板衝突時のエネルギーによって粉砕し、その際 のメカノケミカル反応によって局所的に活性化するこ とで高密度の薄膜が形成されると考えられている。よ り詳細には、粒子の運動エネルギーが、粒子と基板と



の衝突による局所的な熱エネルギーに交換されて基板 と粒子間あるいは粒子同士の結合に至ると考えられて いるが,そのエネルギー交換のメカニズムは明らかに されていない<sup>2)</sup>。特に,成膜直後の膜の結晶性が,原 料となる粒子の結晶性が残ったものであるか,粒子が 衝突から発生したエネルギーによって融解されて再結 晶化したものであるかはよく分かっておらず,これが よい厚膜試料を得るキーポイントといえる。

この成膜機構を明らかにするため,我々は,直径 500nmの粒径のよくそろったSiO<sub>2</sub>粒子をSi基板に AD法で衝突させた場合の粒子形状変化を調べた。図 2は基板に形成された初期段階の膜のAFMイメージ である。この図から分かるように,基板に付着した粒 子は滑らかな表面を持っており,基板に衝突して粉砕 された小粒子が基板に付着されたものとは判断し難 い。この結果からは,SiO<sub>2</sub>粒子はSi基板と衝突した 際のエネルギーによって融解されて基板上に付着形成 されたように思われる。一方,図3は,基板に形成さ









図3 Si 基板との衝突によって付着した SiO<sub>2</sub>粒子の
体積とガス流量との関係

れた粒子の体積を搬送ガスの流量に対してプロットし たものである。基板に付着形成された粒子の体積は流 量に対して二次関数的に比例している。搬送ガスの流 量は粒子の速度に直接比例し、粒子の運動エネルギー は流量(あるいは速度)の二乗に比例するので、付着 した粒子の体積はその運動エネルギーに直接比例して いることを示唆している。これらの簡単な実験結果か らは、AD 成膜の機構は粉砕された微粒子の再付着よ り、粒子の融解と結晶化によると考えられる。この成 膜機構はエアロゾル化した粒子の種類や相手方基板の 種類によっても変化すると思われ、今後詳細な検討が 必要であるといえる。

現時点で,よい膜を得る観点から様々な基礎的検討 が行われているが,結晶性回復のためのポスト熱処理 を許す応用については,AD法は極めて魅力的手法で あることは事実である。実際,この手法による成膜レ ートは他の薄膜形成手法を驚愕するほど早く,かつ得 られる厚膜試料の密度はバルクの90%以上にも達す る。以下では成膜後の熱処理を念頭に置いたいくつか の応用について紹介する。

### 3. AD法による電子セラミックス厚膜の形成

#### 3.1 磁性ガーネット厚膜

透明強磁性体として知られるイットリウム鉄ガーネ ット(Y<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub>,YIG)などの磁性ガーネット材料 は、光通信アイソレータや、後述する磁気光学効果を 利用した空間光変調器などで用いられる重要な光磁気 材料である。

我々は、平均粒径500nmのビスマス置換イットリ ウム鉄ガーネット( $Bi_{0.5}Y_{2.5}Fe_5O_{12}$ , Bi:YIG) 微粒子を 用いて、AD 成膜を試みた。その結果、図4に示すよ うに極めて緻密な Bi:YIG 厚膜が得られることが分か った。また、図5に示すように、成膜直後であっても 膜の透光性は高い。この際の成膜レートは1 $\mu$ m/min



図 4 AD 成膜した Bi:YIG 厚膜の破断面 SEM 像





図6 AD 成膜した Bi:YIG 厚膜の磁気光学特性

以上であり、アイソレータに要求される厚膜も現実的 な時間スケールで得られるといえる。現時点で成膜条 件が最適化されていないため、AD 成膜直後の Bi:YIG 厚膜には歪導入等による結晶性の劣化が認められる が、ポスト熱処理を施すことにより、図6に示すよう にスパッタ法などで得られる Bi:YIG 膜に匹敵する磁 気光学特性を示す。

#### 3.2 マルチフェロ電子セラミック厚膜

AD 法の魅力の一つは、比較的低い温度でセラミッ クス厚膜が得られることにある。これは、強磁性と強 誘電性が共存するマルチフェロ薄膜材料を得る点から 魅力あるものといえる。マルチフェロ材料を得る方策 の一つに、強磁性材料と強誘電材料を複合化したコン ポジット材料があるが、強磁性材料と強誘電材料の形 成温度に差があり、これが異相の発生を引き起こすこ とから現時点で利用可能なものはなかった。AD 法は 出発時点で結晶性微粒子を利用するので、このような 難点のない成膜技術といえる。我々は、PZT 結晶性 微粒子と、Bi:YIG 結晶性微粒子とを混合したエアロ ゾルを用いて AD 成膜を試みた。その結果、図7 に 示すように、Bi:YIG のガーネット相と PZT のペロブ スカイト相が明瞭に共存する厚膜試料を得ている。こ



図 7 PZT/YIG 複合パウダー及び AD 膜の XRD パタ ーン

の厚膜試料の飽和磁化は、本来の Bi:YIG がもつ飽和 磁化のオーダにあり、強磁性が保存されている。現 在、強誘電性・圧電性の観点から膜特性を調べてい る。仮に室温で強磁性と強誘電性が保存されていれ ば、両者の間に結合も期待され、電界(磁界)で磁化 (電気分極)を制御できる室温マルチフェロ材料が得 られるものと考えられる。

## 4. AD成膜電子セラミックス厚膜の応用

#### 4.1 磁気光学効果を用いた空間光変調器

AD 成膜電子セラミックス厚膜の応用として,PZT 膜による圧電効果によって Bi:YIG 膜の磁化方位を制 御するタイプの空間光変調器 (SLM)を開発している。 SLM はプロジェクタなどに利用されているマイクロ ディスプレイであるが,最近,高速で動作するデバイ スの実現が熱望されている。我々は,磁性体中の磁化 がnsオーダの速度でスイッチングすることに着目し, 磁気光学 (MO)効果を利用した SLM を開発してい る。磁化方位制御は一般には電流による磁界を利用す るが,磁化方位を電圧で制御できれば発熱などの難点 のないデバイスが得られるといえる。図8に試作した デバイスの構成を示す。Bi:YIG 膜上に AD 法により



図8 PZT 厚膜の圧電効果で Bi:YIG 膜中の磁化方位 を制御する磁気光学方式 SLM の基本構成

PZT 厚膜を形成し, 圧電駆動による磁化方位制御を 試みた。その結果, 図9に示すように磁化方位が反転 した領域が明るく観測され, AD 成膜 PZT 膜で動作 する光マイクロデバイスが得られている。



## 4.2 マルチモードPLZT光導波路

Fibertothehome(FTTH)の進展に伴って、家庭で 利用される安価な光スイッチの開発が望まれている。 我々は、ホログラム光フィルターと光スペックルパタ ーン変調を組み合わせた光クロスコネクト装置を提案 し、原理動作確認を行った。この原理に基づく小型光 スイッチの開発には、電気光学(EO)効果を持つマ ルチモード光導波路が不可欠であり、このために AD 法を用いた PLZT 厚膜光導波路開発を行っている。 図10に示すように、AD 成膜条件を選ぶことで、 1.5µm 波長帯で光損失の極めて少ない PLZT 厚膜が 得られている。図11はこの膜を用いた埋め込み型光導 波路の断面写真である。緻密な PLZT 厚膜光導波路 が形成できることが分かっており、この光導波路を用 いた小型固体光スイッチの開発が進んでいる。

本研究の一部は、NEDO ナノ電子セラミックスプ ロジェクト並びに文部科学省革新技術開発事業の援助 を受けて行ったものである。Bi:YIG 微粒子を提供し ていただいたホソカワミクロン(㈱に深謝する。

#### 参考文献

- J. Akedoand M. Lebedev, J. Crystal Growth, vol. 235 (2002) 415.
- 2)明渡純,杉本諭,日本応用磁気学会誌,vol. 29 (2005)20.

#### Caption

- Fig. 1 Fundamental setup of the AD system.
- Fig. 2 AFM image of the SiO<sub>2</sub> particles (500 nm in diameter) deposited onto a Si substrate



図10 AD 形成した PLZT マルチモード光導波路



図11 AD 形成した PLZT 膜の透過率波長スペクトル。
図中の時間は PLZT 粉体のミリング時間

- Fig. 3 Volume of SiO<sub>2</sub> fine particles deposited onto a Si substrate vs. gas flow.
- Fig. 4 Cross-sectional SEM image of the AD-formed Bi:YIG thick film.
- Fig. 5 Transmissivity of the AD-formed Bi:YIG thick film.
- Fig. 6 Wavelength spectrum of the Faraday rotation angle of the AD-formed Bi:YIG film.
- Fig. 7 XRD pattern of the PZT/YIG composite power and its AD-formed film.
- Fig. 8 Fundamental structure of magneto-optic SLM, in which the direction of magnetization is controlled by the piezoelectric effect of the PZT thick film deposited onto the Bi:YIG film.
- Fig. 9 Control of the magnetization direction via piezoelectric effect.
- Fig. 10 Cross-sectional SEM image of the PLZT multimode optical waveguide formed by the AD method.
- Fig. 11 Wavelength spectra of transmissivity of the AD-formed PLZT films, where the milling time of starting PLZT power is taken as a parameter.